

SOIPIX量子イメージング研究会2025

Tuesday, 2 December 2025

Session 3 (09:20 - 10:40)

time	[id]	title	presenter
09:20	[8]	高比抵抗ウェハを用いたX線SOI-CMOS検出器の試作	浩二, 森
09:40	[9]	PDD改良版XRPIXの放射線耐性の評価	萌乃, 中谷
10:00	[10]	XRPIXのピクセル内電荷収集ムラの評価	文哉, 志賀
10:20	[11]	PDDTEGを用いたピクセル放射線ダメージの評価	郁生, 倉知